(1) Veröffentlichungsnummer:

0 040 391

A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 81103656.5

(22) Anmeldetag: 12.05.81

(5) Int. Cl.³: C 04 B 35/46 H 01 C 7/02, H 01 B 1/08

(30) Priorität: 19.05.80 DE 3019098

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 25.11.81 Patentblatt 81/47

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE FR GB IT NL

(1) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München Postfach 22 02 61 D-8000 München 22(DE)

(72) Erfinder: Hanke, Leopold, Dr. Rosenweg 5 D-8201 Beyharting(DE)

(72) Erfinder: Schmelz, Helmut, Dr. Rudolf-Sieck-Strasse 14 D-8210 Prien(DE)

(54) Keramisches Kaltleitermaterial und Verfahren zu dessen Herstellung.

(57) Keramisches Kaltleitermaterial (71) auf der Basis des Bariumtitanats, wobei das Material eine vergleichsweise zum Stand der Technik effektive Dotierung und grobes Korngefüge hat, sowie Verfahren zur Herstellung eines solchen Materials, in dem eine Phase (52) vorgesehen ist, in dem das Sintern und Abkühlen in reduzierender Atmosphare durchgeführt wird.

Ausgangsstolle FIG 1 Zerkleinern **Yerdichter** Ablählen **Zwischerprod** Aufbeizen Hallephase

COMPLETE DOCUMENT

0040391

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München

Unser Zeichen VPA

80 P 7073 E

Keramisches Kaltleitermaterial und Verfahren zu dessen Herstellung.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein keramisches Kaltleitermaterial und Verfahren zu dessen Herstellung, wie im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegeben.

Die keramischen Kaltleiter (ceramic PTC), auf die sich die vorliegende Erfindung bezieht, bestehen im wesent-10 lichen aus Bariumtitanat, das für sich genommen in - oxidierender Atmosphäre gesintert ein hochohmiges Dielektrikum ist. Durch Zugabe von Dotierungsmitteln, wie z.B. Antimon, Yttrium, Lanthan und andere seltene 15 Erden, läßt sich jedoch das Bariumtitanat für die Verwendung als keramischer Kaltleiter leitfähig machen, und zwar mit dem für einen solchen Kaltleiter als Widerstand mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC) bekannten starken Anstieg des spezifischen elektrischen Widerstandes des Materials in einem engen Bereich, näm-20 lich bei der Curie-Temperatur des Materials.

Mit wie angegebener Dotierung erreichbare spezifische Kalt-Widerstandswerte des keramischen Kaltleitermate25 rials liegen bei mindestens etwa 10 Ohm.cm, da noch höhere Konzentrationen wieder zu einem Anstieg des Widerstandes führen. Dies hängt – wie festgestellt – mit der Behinderung des Kornwachstums bei der Sinterung durch mit hohem Anteil enthaltene Dotierstoffe zusammen.

30 Auch bei derart hochdotiertem Bariumtitanat entstehen nämlich bei hohen Temperaturen Barium-Leerstellen, die die Wirkung der Dotierung kompensieren können und an

Bts 1 Bla / 7.5.1980

5

den Korngrenzen angereichert sind, so daß hochohmige Randschichten in den einzelnen Kristalliten ausgebildet werden. Diese Randschichten sind einerseits zwar für den eigentlichen Kaltleitereffekt notwendig, erstrecken sich aber andererseits bei Korngrößen unter ca. 1/um über das gesamte Kornvolumen, so daß überhaupt keine Leitfähigkeit mehr auftreten kann, wie dies z.B. aus "Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte", Bd.8 (1979), Nr.4, S.209 ff. hervorgeht.

10

25

30

5

Bei vielen Anwendungen sind Kaltleiter mit geringem
Kalt-Widerstand erwünscht. Unter Kalt-Widerstand ist
der Widerstandswert bei der normalen Betriebstemperatur,
z.B. Zimmertemperatur oder 25°C, d.h. bei einer Temperatur weit unter der Bezugs- bzw. Curie-Temperatur, zu
verstehen. Derartige niedrige Widerstände wurden für
einzelne Kaltleiter-Bauelemente dadurch erreicht, daß
man den Kaltleiter-Körpern entsprechend größere Scheibenfläche und geringere Dicke gegeben hat. Dies führte
zu großem Raumbedarf.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein keramisches Kaltleitermaterial mit vergleichsweise zum Stand der Technik niedrigerem Kalt-Widerstand und ein Herstellungsverfahren für ein solches Kaltleitermaterial anzugeben.

Diese Aufgabe wird mit einem Kaltleitermaterial nach den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 erfindungsgemäß nach den Kennzeichen des Patentanspöuchs 1 gelöst.

Der vorliegenden Erfindung liegt sugrunde, höhere als bisher verwendete effektive Dotierung vorzusehen und das grobe Korngefüge des Kaltleiternaterials beisubehalten.

35 Im Herstellungsgang



des Bariumtitanats reduzierende Atmosphäre vorzusehen, die das Bariumtitanat durch Reduktion leitfähig macht, wobei entstehende Sauerstoff-Leerstellen als Dotierung wirken. Da unter diesen Bedingungen praktisch keine

Barium-Leerstellen auftreten, die zu hochohmigen Randschichten führen können, wird mit dieser Maßnahme selbst feinkörniges Material leitfähig. Ein solches Material zeigt aber keinerlei Eigenschaften, die für keramisches Kaltleitermaterial wenigstens charakteristisch sind.

Bezüglich einer Anwendung reduzierender Atmosphäre liegen daher Betrachtungen außerhalb solcher Überlegungen, die Kaltleiter betreffen.

Mit der Erfindung wurde nun aber gefunden, daß durch wenigstens zeitweiser Sinterung in reduzierender Atmosphäre auch in hochdotiertem Bariumtitanat ein für die Kaltleiter-Bedingungen an sich ausreichendes Kornwachstum erzielt werden kann. Ein solches reduzierend gebranntes hochdotiertes Bariumtitanat hat jedoch, nämlich aus den oben erwähnten Gründen, keinerlei Kalt-20 leitereigenschaften. Ein wesentlicher weiterer Gedanke der Erfindung ist der, dieses relativ grobkörnige Keramikmaterial einer weiteren Temperaturbehandlung zu unterziehen, die in oxidierender Atmosphäre durchgeführt 25 wird und durch die im hochdotierten Bariumtitanat zuvor entstandene Sauerstoff-Leerstellen wieder beseitigt und Barium-Leerstellen in einer solchen räumlichen Verteilung gebildet werden, wie dies für Kaltleitermaterialien bekannt und notwendig ist. Dabei kann diese oxi-50 dierende Behandlung dieses weiteren Erfindungsschrittes entweder in einem eigenen Temperaturprozeß (nachträglich) vorgenommen werden oder sie kann auch schon während der Abkühlphase nach Ablauf des eigentlichen Sintervorganges des Keramikmaterials erfolgen. Wesentlich 35 ist für beide Alternativen, daß die während des Vorlie-

gens der oxidierenden Atmosphäre eingehaltenen Temperaturen so weit unter der Sintertemperatur des Materials liegen, daß sich das bei den Sintertemperaturen in reduzierender Atmosphäre gebildete grobteilige Gefüge der Keramik nicht mehr ändert und ändern kann. 5 Beweglichkeit der Barium-Leerstellen im Kristallgitter des Bariumtitanats wesentlich geringer als die der Sauerstoff-Leerstellen ist, läßt sich das der Erfindung immanente Ziel erreichen, die Sauerstoff-Leerstellen des 10 zunächst vorgenommenen Verfahrensschrittes in reduzierender Atmosphäre wieder weitgehend quantitativ zu beseitigen. Dabei können optimale Ergebnisse durch zeitund/oder temperaturabhängige Wahl des Sauerstoffpartialdrucks während des (Wieder-)Oxidationsvorgangs erreicht 15 werden.

Die in der eigentlichen Sinterphase gemäß dem anfänglichen Erfindungsschritt wenigstens zeitweise, insbesondere mit Einschluß des Endes der Sinterphase, vorgesehene

20 reduzierende Atmosphäre dient, darauf sei hier ausdrücklich hingewiesen, bei der Erfindung — im Gegensatz zum Stand der Technik, wo damit hohe elektrische Leitfähigkeit erzielt werden soll — dazu, ein grobes Gefüge des Keramikmaterials zu erreichen. Der niedrige spezifische

25 Kaltleiter-Widerstand des fertigen Materials, das zudem auch die geforderten Kaltleitereigenschaften hat, wird durch die hohe Dotierungskonzentration und durch die nachfolgend unterhalb der Sintertemperaturen durchgeführte Oxidation erreicht.

Weitere Erläuterungen der Erfindung gehen aus der Beschreibung zu den Figuren hervor.

Fig.1 zeigt ein Flußdiagramm der erfindungsgemäßen Herstellung eines Kaltleitermaterials.

- Fig.2 zeigt Diagramme des Temperatur-Zeitverlaufes des Herstellungsverfahrens zusammen mit dem jeweils vorliegenden Sauerstoffpartialdruck.
- Fig. 3 zeigt ein Widerstandsdiagramm.
- In Fig.1 ist mit 1 der Verfahrensschritt bezeichnet, in dem die Mischung der Ausgangsstoffe wie Bariumkarbonat, Titandioxid und zugegebene Dotierungsmittel durchgeführt wird. Der Verfahrensschritt 2 gibt den an sich bekannten Umsatz der Ausgangsstoffe zu dotiertem Bariumtitanat
- 10 an. Mit 3 ist der Verfahrensschritt des Wiederzerkleinerns der Umsatzmasse angegeben und im Verfahrensschritt
 4 erfolgt das Pressen der Formkörper aus der mit Bindemittel versetzten zerkleinerten Masse des Schrittes 3.
 Mit 5 ist auf den Sinterprozeß hingewiesen. Der Verfah-
- 15 rensschritt 6 gibt das Abkühlen der gesinterten Formkörper an, wobei bei der Erfindung gegebenenfalls eine Haltephase bzw. Verweildauer bei vergleichsweise zur Abkühlgeschwindigkeit im wesentlichen konstanter Temperatur vorgesehen sein kann. Mit 7 ist auf die fertigen,
- 20 nach der Erfindung hergestellten Kaltleiter hingewiesen.

Rechtsseitig von diesem Flußdiagramm sind die Intervalle der jeweils vorliegenden Atmosphäre angedeutet. Während der Sinterphase mit Oxidation 51 erfolgt im wesentlichen die Verdichtung des Materials der gepreßten Formkörper, 25 womit weitgehende Porenfreiheit erreicht wird. ist die gemäß einem Merkmal der Erfindung vorgesehene reduzierende Atmosphäre angegeben, die beginnend während des Sinterprozesses 5 bis in die Abkühlphase 6 hineinreichend vorhanden ist. Mit 61 ist auf die gemäß einem 30 weiteren Merkmal der Erfindung vorgesehene oxidierende Atmosphäre hingewiesen, wobei das Flußdiagramm sich auf die Alternative bezieht, bei der dieser Verfahrensschritt der nachträglichen Oxidation in das Herstellungsverfahren integriert ist. 35

Linksseitig ist (nochmals) auf die während der Vorgänge 51, 52 und 61 im Material ablaufenden Prozesse hingewiesen.

Die Fig.2a und 2b geben die beiden erwähnten Diagramme 5 mit der Zeit als Abszisse und mit der Temperatur für die Kurven 21 und 21' und dem Sauerstoffpartialdruck der Kurve 22 und 22 jeweils als Ordinate wieder. Die angegebenen Zahlenwerte sind Beispiele, mit denen vor allem die jeweilige Größenordnung rasch zu erkennen ist. 10

15 Die Kurven 21 und 21' geben schematische Temperaturverläufe an, zu denen die jeweils vorliegende Atmosphäre 51, 52 und 61, wie bereits beschrieben, vorzusehen ist. Die gestrichelten Anfangs- bzw. Endbegrenzungen der

Intervalle 51 und 61 deuten darauf hin, daß diese Grenzen weder exakt bestimmt sind noch für die Erfindung besonders kritisch sind. Die Überlappungen der einzelnen Phasen, z.B. 5, 61 und 52 lassen die wesentlichen Gedanken der Erfindung auch aus den Figuren gut erkennen. 25.

Zum Beispiel ist in der Fig.2b auf den vorgesehenen zeitabhängigen Verlauf des Sauerstoffpartialdruckes 122' und des Temperaturverlaufes 121' hinzuweisen. Durch Wahl des zeitlichen Verlaufes 121' und des zeitlichen Verlaufes 122' sowie insbesondere durch aufeinander abgestimmte Wahl dieser beiden zeitlichen Verläufe lassen sich die Kaltleitereigenschaften eines nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten niederohmigen Kaltleitermaterials noch in Feinheiten (weiter) variieren.

20

30

35

In der Fig.1 ist in dem Kästchen 7, das auf den fertigen Kaltleiter hinweist, ein solcher abgebildet. Mit 71 ist ein Kaltleiter-Plättchen 71 in Seitenansicht wiedergegeben. Auf den Oberflächen des Plättchens befinden sich Elektroden 72 und 73 aus einem sperrfreien Kontakt mit dem Kaltleitermaterial bildenden Aluminium. Mit 74 und 75 sind Anschlußdrähte angegeben.

In der Fig.1 ist noch die Alternative mit nachträglichem Wiederaufheizen 8 und Wiederabkühlen 6" in oxidierender Atmosphäre 61 angegeben. Bei dieser Alternative erhält man nach dem Sintern 5 und dem Abkühlen 6' ein Zwischenprodukt 7', das zunächst noch keine Kaltleitereigenschaft hat. Diese Kaltleitereigenschaft liegt aber dann bei dem gemäß Kästchen. 7 zu erhaltenden Produkt vor. 9' weist auf eine gegebenenfalls vorgesehene Haltephase. Fig.2c zeigt ein dieser Alternative entsprechendes Zeitdiagramm für die Temperatur 21" und den Sauerstoffpartialdruck 22".

20

5

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel zur Erfindung Die Zusammensetzung dieses Ausführungsbeispiels gegeben. enthält 98 Atom% Barium und 102 Atom% Titan. Die beste Kombination von Kalt-Widerstand und Kaltleiterverhalten wurde mit 2 Atom% Ittrium als weiterem Bestandteil erreicht, wobei Yttrium auch zwischen 0,5 und 5 Atom% variiert werden kann. Weiterer Bestandteil ist 0,2 Atom% Mangan, der zwischen O und 1 Atom% variiert werden kann. Weiter ist bei der Masse des Ausführungsbeispiels 1_Atom% 30 Silizium enthalten. Ohne dieses Silizium ist zwar eine höhere Steilheit des Widerstandsanstiegs zu erreichen, jedoch ist eine Einbuße bezüglich des Varistoreffekts dann hinzunehmen. Der Rest der angegebenen Zusammensetzung ist Sauerstoff.

5

10

20

Die diese voranstehende Zusammensetzung ergebenden Ausgangsstoffe werden nach Mahlen und Mischen bei Temperaturen zwischen 1000° und 1150°C, vorzugsweise bei 1050°C, umgesetzt, und zwar vorzugsweise 4 Stunden lang. Die Umsatzdauer kann zwischen zwei und zehn Stunden variiert werden und ist zudem abhängig von der eingesetzten Menge.

Nachfolgend werden nähere Angaben zum Sinterprozeß gemacht, mit dem ein Kaltleitermaterial der obengenannten Zusammensetzung hergestellt wurde, das die nachfolgenden technischen Daten hat:

 $\int_{25^{\circ}C} 5 \text{ Ohm.cm}, / \int_{\text{max}} / \int_{\text{min}} \text{ungefähr } 10^{4}$ $\int_{\text{max}} (40 \text{ V/mm}) / \int_{\text{max}} (1 \text{ V/mm}) = 60\%$

(= Belastungskoeffizient)

Bezugstemperatur, bei der der spezifische Widerstand \S auf das 2-fache des Werte \S_{\min} angestiegen ist,=120°C (etwa gleich der Curie-Temperatur).

Zur Durchführung dieses Sinterverfahrens erfolgte ein Aufheizen im Sauerstoff-Strom mit einem Partialdruck po= ungefähr 1 bar mit einer Aufheizgeschwindigkeit von 25 3 bis 10 K/min, vorzugsweise 5 K/min. Ab Erreichen der Sintertemperatur von 1300 bis 1340° wird zum Übergang vom Vorgang 51 zum Vorgang 52 eine Spülung des Sinterofens mitreinem Stickstoff oder eine Evakuierung des Ofens vorgenommen, bis der Sauerstoffpartialdruck po-30 auf unter 0,01 bar abgesunken ist. Dies ist notwendig, damit bei dem nachfolgenden Einleiten von Formiergas (Gemisch von Stickstoff und Wasserstoff) keine Explo-In der Formiergas-Atmosphäre sinkt der sion auftritt. Sauerstoffpartialdruck bis 10^{-23} bar ab. In dieser Phase 35 des Vorgangs 52 wird 30 min lang auf der oben angegebenen Sintertemperatur gesintert. Dann erfolgt das Abkühlen, und zwar weiter in Formiergas-Atmosphäre, mit einer Abkühlgeschwindigkeit von 3 bis 15 K/min, vorzugsweise mit 10 K/min. Die oben erwähnte Haltephase mit im wesentlichen konstant bleibender Temperatur wird bei 900 bis 1200°C, vorzugsweise bei 1050°C, eingelegt, und dauert 1 bis 10 Stunden, vorzugsweise 2 Stunden.

Nach Ablauf der Haltephase Gerfolgt wieder eine Spülung

des Ofens mit reinem Stickstoff (zur Vermeidung von Explosionen) und der Übergang zur Sauerstoff-Atmosphäre

mit po = 1 bar. Die weitere Abkühlung läßt man mit der
normalen Abkühlung des Ofens mit etwa 5 K/min ablaufen.

Die bereits oben erwähnte zweite Alternative mit getrenntem Temperprozeß hat den Vorzug, daß man in Formiergas-Atmosphäre bis praktisch zur Zimmertemperatur abkühlen kann und dann ohne Explosionsgefahr die neue Aufheizung gemäß Verfahrensschritt 8 in Fig.1 ohne besondere Spülung gleich in Sauerstoff-Atmosphäre ablaufen lassen kann.

Die als bevorzugt angegebenen Werte gehören zu ein und demselben Ausführungsbeispiel. Die angegebenen Bereiche betreffen jeweils andere Ausführungsbeispiele der Erfindung.

Das im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 mit der allgemeinen Formel angegebene Kaltleitermaterial hat bei der vorliegenden Erfindung gemäß dem Kennzeichen des Patentanspruchs 1 eine vergleichsweise zum Stand der Technik höhere effektive Donator-Dotierung. Wie angegeben ist im Regelfall auch eine Akzeptor-Gegendotierung vorhanden, jedoch in nur solchem Maße, daß das Kaltleitermaterial im Ergebnis N-leitend ist. Die wirksame Differenz zwi-

25

5

schen Donator-Dotierung und Akzeptor-Dotierung ist die effektive Dotierung, die bei der vorliegenden Erfindung höher als bisher nach dem Stand der Technik üblich und auch möglich war. Die Fig.3 zeigt in einem der weiteren Erläuterung dienenden Diagramm auf der Ordinate aufgetra-5 gen den spezifischen Kaltleiter-Widerstand 9 250c des Kaltleitermaterials. Auf der Abszisse ist das Maß der effektiven Dotierung entsprechend der obigen Erläuterung angegeben. Die eingetragene Kurve 200 mit dem Wiederanstieg des spezifischen Widerstandes oberhalb einer Dotie-10 rung von 0,35Atom% entspricht dem Stand der Technik, der beiürinen Kaltleiter bekannter Art zu hoher Dotierung auftritt. In dem weiter gestrichelt dargestellten Bereich 201 kann man bereits nicht mehr von Kaltleitereigenschaft sprechen. Der oberhalb von 0,35 Atom% eingetragene Kur-15 venzug 202, nämlich zwischen 0,35und 5 Atom% Dotierung, entspricht der Erfindung. Der Unterschied der Kurvenzüge 202 und 201 läßt deutlich die Besonderheit der Erfindung erkennen, nämlich es ist im Bereich dieser effektiven Dotierung noch niedrigerer spezifischer Kalt-Wi-20 derstand bei Aufrechterhaltung der Kaltleitereigenschaft infolge aufrechterhaltenen Korngefüges desselben erreicht.

Die effektive Dotierung ist die sich im Ergebnis auswirkende Dotierung, die in nur grober Näherung gleich der Differenz der Donator und der Akzeptor-Dotierung ist.

⁵ Patentansprüche

³ Figuren

Patentansprüche:

5

1. Keramisches Kaltleitermaterial auf der Basis von Bariumtitanat der allgemeinen Formel

 $(Ba_{1-x}M^{II})0 \cdot z(Ti_{1-y}M^{IV}_y)0_2$;

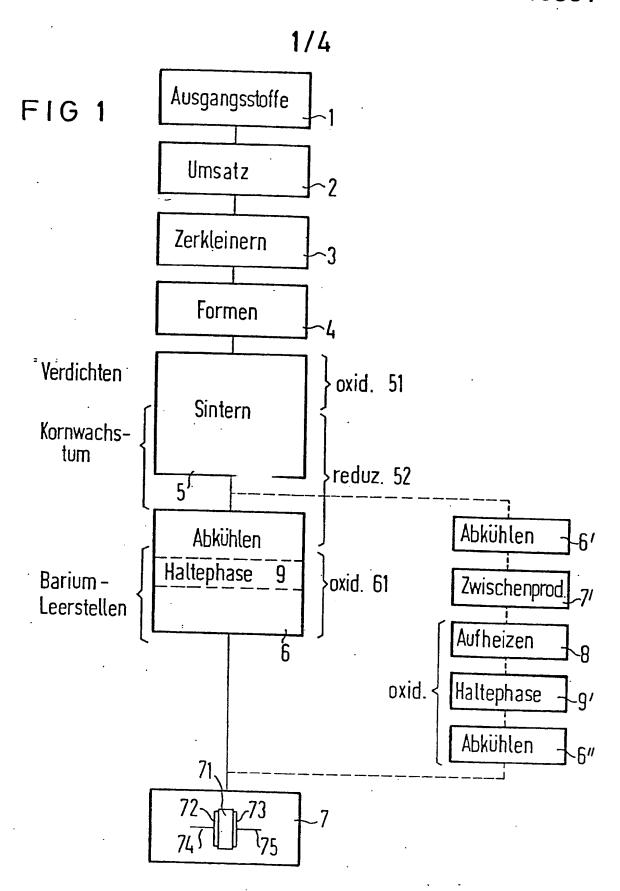
mit M^{II} = Ca, Sr, Pb und/oder Mg und M^{IV} = Zr, Sn, wobei z die Werte 1,005 bis 1,05 einnimmt, das einen oder mehrere verschiedene Dotierungsstoffe enthält, von denen 10 einer (Antimon, Niob, Yttrium - seltenes Erdmetall, Lanthan oder Wismut) im Innern der Kristallite überwiegend Donatoreigenschaft und ein anderer (Kupfer, Kobalt, Nickel, Chrom, Vanadium, Eisen oder Mangen) Akzeptoreigenschaft hat, und das durch Umsatz der Ausgangsstoffe, Wiederverkleinern des Umsatzprodukts, Formen und Sintern der Formkörper hergestellt ist, gekennzeichnet dadurch, daß Dotierungsstoff mit Donatoreigenschaft in einer Gesamtkonzentration von 0,35 bis 5 Atom% im Perowskit-Gitter eingebaut enthalten ist, und daß Dotierungs-20 stoff mit Akzeptoreigenschaft mit einer Gesamtkonzentration von 0 bis 2 Atom% enthalten ist, wobei jedoch die Dotierungsstoff-Anteile so bemessen sind, daß N-Leitung im Kaltleitermaterial mit einem spezifischen Kalt-Widerstand \$25°C kleiner als 10 Ohm·cm vorliegt. 25

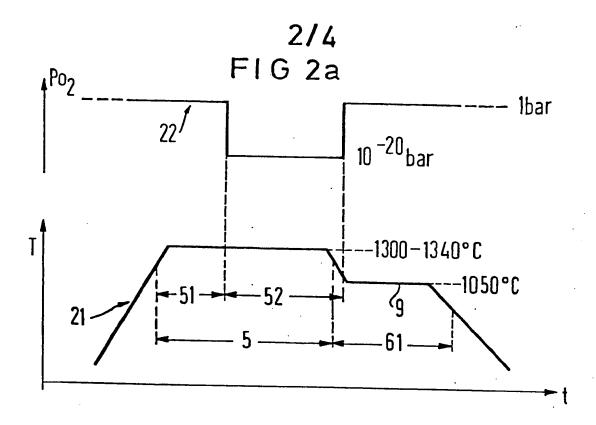
2. Verfahren zur Herstellung eines Kaltleitermaterials nach Patentanspruch 1, gekennzeichnet durch, daß das Sintern (5) während eines Zeitraumes (52) in das Bariumtitanat reduzierenden Atmosphäre durchgeführt wird und daß nach Abkühlung auf Temperaturen unterhalb der Sintertemperaturen ein Temperprozeß in exidierender Atmosphäre (6, 61; 8, 6", 51) durchgeführt wird, bis sich die für das Auftreten von Kaltleitereigenschaft ausreichende Anzahl von Barium-Leerstellen im Material gebildet hat.

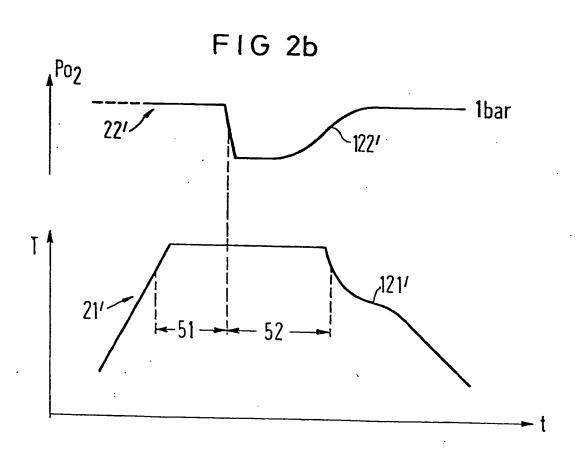


- Ze ichnet dadurch, daß der Temperprozeß in oxidierender Atmosphäre (61) in den Verfahrensschritt des Abkühlens (6) nach dem Sinterschritt integriert ist.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, gekennzeichnet dadurch, daß der Temperprozeß in oxidierender Atmosphäre mit einem nach Sinterung (5) und
 Abkühlung (6') erhaltenen Zwischenprodukt (7') mit Aufheizen (8) und Wiederabkühlen (6") in oxidierender Atmosphäre (61) durchgeführt wird.
- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeich net dadurch, daß während des 15 Temperprozesses (6; 8, 6") in oxidierender Atmosphäre (61) zeitabhängig sich ändernder Sauerstoffpartialdruck (122') vorgesehen ist.

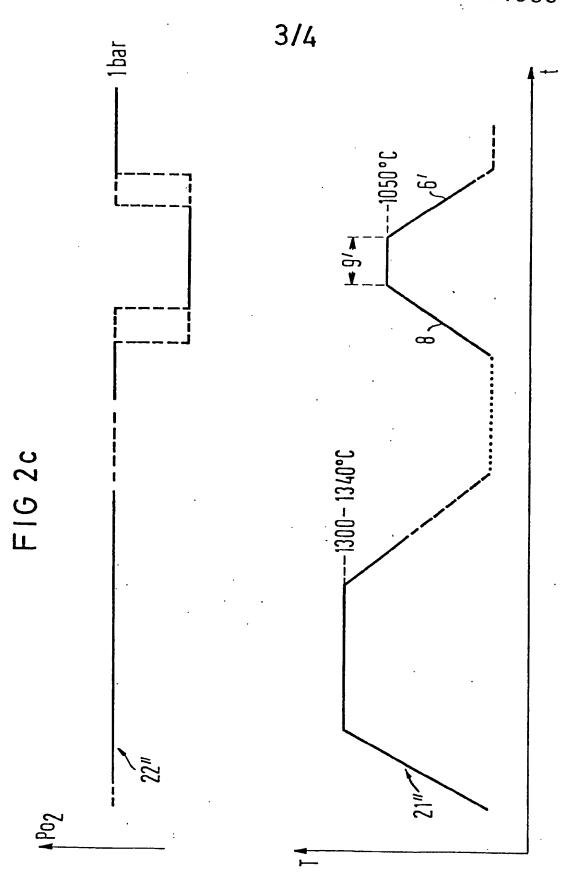
VSDOCID: < EP 0040391A2 1



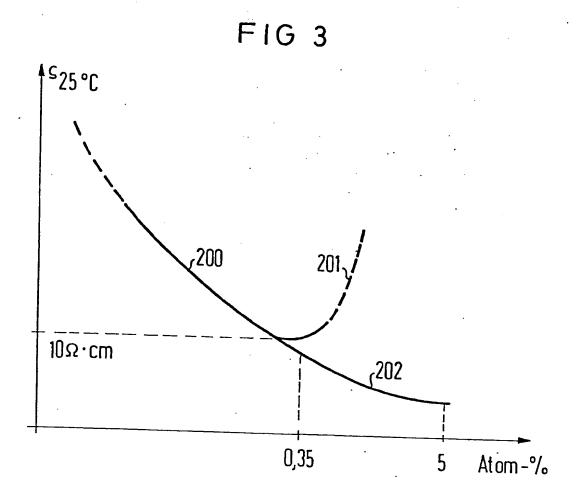




VISUUCIU- SED UURUSAIAS



4/4



HISTOCIO - PE DOMORGIA 2 I

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(1) Veröffentlichungsnummer:

0 040 391

12

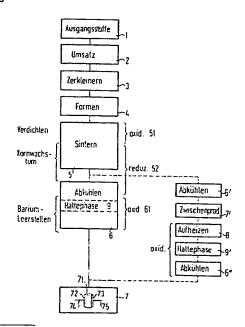
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- 2) Anmeldenummer: 81103656.5
- 22 Anmeldetag: 12.05.81

(5) Int. Cl.³: **C 04 B 35/46,** H 01 C 7/02, H 01 B 1/08

30 Priorität: 19.05.80 DE 3019098

- Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München, Postfach 22 02 61, D-8000 München 22 (DE)
- Weröffentlichungstag der Anmeldung: 25.11.81 Patentblatt 81/47
- Benannte Vertragsstaaten: AT BE FR GB IT NL
- Weröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 02.12.81 Patentblatt 81/48
- Erfinder: Hanke, Leopold, Dr., Rosenweg 5, D-8201 Beyharting (DE) Erfinder: Schmelz, Helmut, Dr., Rudolf-Sieck-Strasse 14, D-8210 Prien (DE)
- (5) Keramisches Kaltleitermaterial und Verfahren zu dessen Herstellung.
- (71) auf der Basis des Bariumtitanats, wobei das Material eine vergleichsweise zum Stand der Technik effektive Dotierung und grobes Korngefüge hat, sowie Verfahren zur Herstellung eines solchen Materials, in dem eine Phase (52) vorgesehen ist, in dem das Sintern und Abkühlen in reduzierender Atmosphäre durchgeführt wird.



EP 0 040 391 A3



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

O Number Ge Zan Beldung EP 81 10 3656

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. ')
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 84, Nr. 16, 19. April 1976, Seite 666, Zusammenfassung 115.054x COLUMBUS OHIO (US) & JP - A - 75 104 396 (MURATA Mfg. Co.) (18-08-1975)	1-5	C 04 B 35/46 H 01 C 7/02 H 01 B 1/08
	🗷 die Zusammenfassung 🛣		
			
	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 84, Nr. 20, 17. Mai 1976, Seite 578, Zusammenfassung 143.723h COLUMBUS OHIO (US) & JP - A - 75 124 190 (TDK ELEC-	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. ³)
	TRONICS CO.) (30-09-1975) * die Zusammenfassung *		C 04 B 35/46 H 01 C 7/02 H 01 B 1/08

A	DE - A - 2 753 766 (SIEMENS A.G.)	1	
	* Anspruch 1; Seiten 11 und 12 *		
			
A,D	SIEMENS FORSCHUNGS- UND ENT- WICKLUNGSBERICHTE, Band 8, Nr. 4, 1979 (DE) L. HANKE "Theorie der Sperrschicht effekte in halbleitender Barium- titanat-Keramik", Seiten 209-213 * Seiten 212 und 213 *		KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patent-
<u> </u>	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erst	ellt.	familie, übereinstimmendes Dokument
Recherche	Den Haag Abschlußdatum der Recherche	Prüfer S	CHURMANS
EPA form 1			·





Ceramic PTC resistor material.

Patent number:

EP0040391

Publication date:

1981-11-25

Inventor:

SCHMELZ HELMUT DR; HANKE LEOPOLD DR

Applicant:

SIEMENS AG (DE)

Classification:

- international:

C04B35/46; H01C7/02; H01B1/08

- european:

H01B1/08, H01C7/02C2D, C04B35/468B

Application number:

EP19810103656 19810512

Priority number(s):

DE19803019098 19800519

Also published as:

US4425556 (A1)

EP0040391 (A3)

DE3019098 (A1)

EP0040391 (B1)

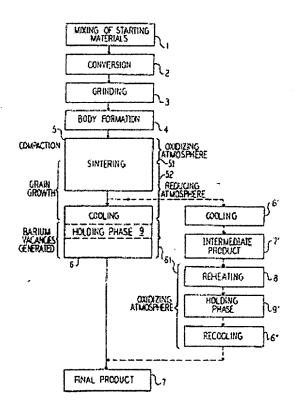
Cited documents:

DE2753766 DP50104396

JP50124190

Abstract not available for EP0040391
Abstract of correspondent: **US4425556**

Ceramic cold conductors based on barium titanates having the general formula: (Ba1-xMII) O.z(Ti1-yMIVy)O2 wherein MII is selected from the group consisting of Ca, Mg, Sr and Pb; MIV is selected from the group consisting of Sn and Zr: x and v are numerals, the sum of which does not exceed one and z is a numeral in the range of 1.005 to 1.05, and containing one or more different doping elements, one of which (antimony, bismuth, niobium, lanthanum, yttrium or rare earth metals) in the barium titanate crystal lattice exhibits a predominant donor property and another of which (chromium, cobalt, copper, iron, manganese, nickel or vanadium) exhibits a predominant acceptor property, are produced by converting a mixture of appropriate starting materials into a conversion product, reducing the particle size of such conversion product, forming a body from such particles, sintering such body and subjecting the sintered body to a cooling and holding phase in special atmospheres to attain a final product. The doping element exhibiting donor property is present at a total concentration of 0.35 to 5 atomic percent in a Perowskite lattice and a doping element exhibiting acceptor properties is present at a total concentration of 0 to 2 atomic percent, with the proviso that the concentration of the doping elements is such that n-conductivity is present in the final product with a specific cold resistance, rho 25 DEG C., of less than 10 ohm . cm.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page Blank (uspto)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потигр

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)